

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60359

Troisième édition
Third edition
2001-12

**Appareils de mesure électriques
et électroniques –
Expression des performances**

**Electrical and electronic measurement
equipment –
Expression of performance**

[IEC 60359:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f6f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f6f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60359:2001

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **IEC Web Site** (www.iec.ch)

- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60359

Troisième édition
Third edition
2001-12

Appareils de mesure électriques
et électroniques –
Expression des performances

Electrical and electronic measurement
equipment –
Expression of performance

[IEC 60359:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f6f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: inmail@iec.ch

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	4
INTRODUCTION.....	8
1 Domaine d'application et objet.....	10
2 Références normatives.....	10
3 Définitions.....	12
4 Spécification des valeurs et des plages.....	30
5 Prescriptions pour les normes CEI relatives aux équipements.....	32
6 Spécification des limites de l'incertitude.....	32
7 Spécification des grandeurs d'influence.....	48
8 Règles générales des essais de conformité.....	52
Annexe A (informative) Evolution conceptuelle et terminologique de «l'erreur» à «l'incertitude».....	54
Annexe B (informative) Etapes de la spécification des performances.....	62
Bibliographie.....	66
Figure 1 – Diagramme d'étalonnage.....	34
Figure 2 – Diagramme d'étalonnage avec graduation en unités de mesure.....	36
Figure 3 – Diagramme d'étalonnage dans différentes conditions de fonctionnement.....	40
Figure 4 – Diagramme d'étalonnage pour des conditions de fonctionnement étendues.....	42
Figure B.1 – Etapes de la spécification des performances.....	62

ITeH STANDARD PREVIEW
 (standards.iteh.ai)
 IEC 60359:2001
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/siv/51623dd-a133-4e82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>

CONTENTS

FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	9
1 Scope and object.....	11
2 Normative references	11
3 Definitions	13
4 Specification of values and ranges	31
5 Requirements for IEC standards related to the equipment	33
6 Specification of limits of uncertainty.....	33
7 Specification of influence quantities.....	49
8 General rules for compliance testing.....	53
Annex A (informative) Conceptual and terminological evolution from "error" to "uncertainty"	55
Annex B (informative) Steps in the specification of performance	63
Bibliography.....	67
Figure 1 – Calibration diagram.....	35
Figure 2 – Calibration diagram with scale marks in units of measurement.....	37
Figure 3 – Calibration diagram in different operating conditions	41
Figure 4 – Calibration diagram for extended operating conditions	43
Figure B.1 – Steps in the specification of performance.....	63

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60359:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/516125dd-a155-4c62-9b19-11f5-71410e84/iec-60359-2001>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS DE MESURE ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – EXPRESSION DES PERFORMANCES

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60359 a été établie par le comité d'études 85 de la CEI: Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1987 et son amendement 1 (1991), dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
85/219/FDIS	85/220/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La présente Norme internationale a été élaborée par le CE 85 de la CEI suite à sa résolution 85/45/AC du 1994-12-16 «de réviser la CEI 60359, de façon à prendre en compte le «Guide de l'expression de l'incertitude des mesures» (GUM) publié par l'ISO en 1993».

Les principales modifications techniques par rapport à l'édition précédente de la présente Norme internationale consistent en une adaptation des prescriptions en matière de performances des appareils conformément à l'approche de l'incertitude adoptée par le GUM, en un ajustement de la terminologie par rapport à la nouvelle édition du VIEI, et en un choix élargi et plus adéquat d'options pour spécifier les limites de l'incertitude.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL AND ELECTRONIC MEASUREMENT EQUIPMENT – EXPRESSION OF PERFORMANCE

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60359 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1987 and its amendment 1 (1991), of which it constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
85/219/FDIS	85/220/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This International Standard was prepared by IEC TC 85 following its resolution 85/45/AC of 1994-12-16 "to revise the IEC 60359, taking into account the "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" (GUM) published by ISO in 1993".

The main technical changes from the previous edition of this International Standard consist in adapting the requirements on the instrument performance to the approach on uncertainty taken by the GUM, adapting the terminology to the new edition of the IEC, and offering a wider and more correct choice of options in specifying the limits of uncertainty.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005-12. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60359:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f6f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f6f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>

Annexes A and B are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005-12. At this date, the publication will be:

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60359:2001](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f6f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>

INTRODUCTION

Avec l'apparition du Guide de l'expression de l'incertitude des mesures (GUM) inter-organisations, qui rassemble les suggestions de la Recommandation CIPM¹ CI-1981, il est apparu que l'expression classique de la précision et de l'exactitude des mesures sous forme d'une valeur vraie et d'une erreur est en train d'être remplacée par une expression en termes d'incertitude. Les pièges inhérents au concept de valeur vraie (partant à celui d'erreur) ont en fait conduit le monde de la métrologie opérationnelle à recourir de plus en plus souvent au concept d'incertitude, en dépit du fait que, pour la plupart, les normes relatives aux performances des appareils de mesure soient toujours rédigées selon l'approche traditionnelle. Le fossé qui se creusait entre les bonnes pratiques métrologiques et la terminologie des normes a poussé les organismes de normalisation à demander à leurs comités techniques de mettre ces dernières à jour.

Cette nouvelle édition de la Norme internationale CEI 60359 a été élaborée en vue de la mettre en accord avec le GUM. Les chapitres consacrés à la mesure de la nouvelle édition du VEI ayant été publiés au moment de sa procédure d'approbation, l'occasion a été saisie de la mettre en accord avec les termes du VEI.

Les principales caractéristiques de performances d'un appareil sont celles qui concernent l'incertitude des résultats obtenus avec lui. Le GUM fournit une terminologie générale et une structure de calcul permettant de combiner des incertitudes de différentes origines, mais il traite principalement des problèmes d'évaluation de l'incertitude dans la mesure d'une grandeur définie en fonction d'autres grandeurs mesurées, et il n'aborde pas le problème de l'évaluation de l'incertitude instrumentale, c'est-à-dire l'incertitude des résultats des mesures isolées directement effectuées avec un appareil. Le GUM la traite comme une composante d'incertitude de catégorie B, connue d'après les informations fournies par le constructeur de l'appareil ou le laboratoire d'étalonnage sous forme d'une incertitude élargie, avec facteur d'élargissement déclaré. Il appartient donc à la présente norme de donner des indications pour l'expression et l'évaluation de l'incertitude instrumentale d'une façon cohérente avec la philosophie du GUM, ce qui implique de mentionner les performances des appareils en termes de limites d'incertitude et non plus en termes de limites d'erreur, et donc de bien faire la distinction entre l'indication de l'appareil et l'ensemble des valeurs choisies pour décrire le mesurande (voir en annexe A l'évolution conceptuelle du passage de la notion d'erreur à la notion d'incertitude.)

A cette fin, la présente norme emploie de façon systématique (en accord avec le VEI) la notion de diagramme d'étalonnage, également très utile pour décrire les interactions entre l'incertitude intrinsèque, les variations et l'incertitude opératoire. Les distinctions de ce genre sont d'ailleurs essentielles aux nouveaux systèmes de mesure à base de microprocesseurs à logiciel interne ou utilisant plus d'une entrée (systèmes à capteurs multiples), qui doivent traiter ce problème en termes généraux, sans hypothèses restrictives sur la partie matérielle des appareils. Elles offrent un plus grand choix d'options pour spécifier les caractéristiques de performances.

Pour bien des gens, le passage des termes et notions traditionnels consacrés par l'usage à ceux de la métrologie moderne demandera un effort mental, forcément nécessaire compte tenu des pas de géant accomplis par l'instrumentation depuis l'époque des appareils à index et échelle. On ne devrait en revanche pas rencontrer de difficultés particulières à convertir en termes conformes à la présente norme l'ensemble des spécifications techniques existantes, la plupart desquelles sont pour l'instant rédigées selon le concept de «limites d'erreur» souvent avec des ambiguïtés quant au fait que celles-ci incluent ou non les corrections suggérées pour les grandeurs d'influence. Une fois levées les ambiguïtés de ce genre, il sera facile de mettre les anciennes spécifications en harmonie avec la présente norme en remplaçant les «limites d'erreur» par les «limites d'incertitude instrumentale» exposées à l'article 5, pourvu que les éventuelles indications contextuelles sur les moyens d'évaluer ces limites soient ajustées de façon à répondre aux définitions données dans la présente norme.

¹ Comité International des Poids et Mesures (CIPM)

INTRODUCTION

With the appearance of the interorganizational *Guide to the expression of uncertainty in measurement* (GUM) that embodied the suggestions of CIPM¹ Recommendation CI-1981, it became clear that the classical approach to the precision and accuracy of measurement in terms of true value and error is being superseded by the approach in terms of uncertainty. The intrinsic pitfalls of the concept of true value (hence of error) had indeed led the operative measurement world to rely increasingly on the concept of uncertainty, notwithstanding that the main body of standards concerning the performance of measuring instruments was still written in terms of the traditional approach. The widening gap between the best practice in metrology and the wording of the standards prompted the normative organizations to invite their Technical Committees to update these publications.

This new edition of the International Standard IEC 60359 was prepared in order to bring it into agreement with the GUM. During the procedure for its approval the chapters on measurement of the new edition of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) were published, and the opportunity was taken to bring the standard into agreement with the terms used in the IEV.

The main performance characteristics of an instrument are those related to the uncertainty of the results obtained by using the instrument. The GUM provides a general terminology and a computational framework for combining uncertainties of different origin, but it substantially deals with the issue of evaluating uncertainty in the measurement of a quantity defined as a function of other measured quantities, and does not address the issue of evaluating instrumental uncertainty, i.e. the uncertainty of the results of the single direct measurements carried out by the instruments. The GUM treats it as a component of uncertainty of category B, known from information supplied by the manufacturer or calibrator of the instrument, in the form of an expanded uncertainty with a stated coverage factor. It is therefore up to this standard to provide indications for expressing and evaluating instrumental uncertainty in a way consistent with the philosophy of the GUM. This means stating the requirements on performance of the instruments in terms of limits of uncertainty instead of limits of error, which implies a careful distinction between the indication of the instrument and the set of values assigned to describe the measurand (see Annex A for the conceptual evolution from the notion of error to the notion of uncertainty).

To this purpose, this standard systematically uses (in agreement with the IEV) the notion of calibration diagram, which is also quite helpful in describing the interplay between intrinsic uncertainty, variations, and operating uncertainty. Distinctions of this kind are essential, by the way, for the new measuring systems, based on microprocessors with internal software or using more than one input (multisensorial systems), that need to address the issue in general terms without restrictive hypotheses on the instrumental hardware. They also allow a wider choice of options in specifying performance characteristics.

For many people, of course, the passage from time-honored traditional terms and notions to the ones evolved by modern metrology will require some mental adjustment, which is altogether necessary, as current instrumentation has made giant steps from the times of index-on-scale instruments. However, no particular difficulty is expected in translating into terms consistent with this standard the bulk of existing technical specifications, most of which are written in terms of "limits of error", often with ambiguities about whether or not suggested corrections for influence quantities are included. When such ambiguities are removed, the old specifications are easily harmonized to this standard by substituting the "limits of error" with the "limits of instrumental uncertainty" expounded in clause 5, provided the contextual indications (if any) on the means of evaluating these limits are adjusted to satisfy the definitions given in this standard.

¹ Comité International des Poids et Mesures (CIPM)

APPAREILS DE MESURE ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES — EXPRESSION DES PERFORMANCES

1 Domaine d'application et objet

La présente norme internationale s'applique à la spécification des performances, notamment dans le cadre des applications industrielles, des types d'appareils électriques et électroniques suivants:

- appareils indicateurs et enregistreurs de mesure des grandeurs électriques;
- dispositifs matériels fournissant des grandeurs électriques;
- appareils mesurant des grandeurs non électriques par des moyens électriques, pour toute la partie de la chaîne de mesure où sont présents des signaux de sortie électriques.

Elle s'applique à la spécification des performances des appareils fonctionnant en conditions stables (voir 3.1.15), rencontrées habituellement dans les applications industrielles.

Elle repose sur les méthodes exposées dans le GUM pour l'expression et l'évaluation de l'incertitude des mesures, et renvoie à ce même document pour les procédures statistiques à employer en vue de déterminer les intervalles définis pour représenter l'incertitude (y compris la façon de prendre en compte les incertitudes non négligeables dans la chaîne de traçabilité).

iTeh STANDARD PREVIEW

Elle ne traite pas de la propagation de l'incertitude au-delà de l'appareil (ou de l'appareil de mesure) aux performances duquel on s'intéresse, et pouvant faire l'objet d'essais de conformité.

[IEC 60359:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/386f23dd-a133-4c82-9b19-122222222222/iec-60359-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/386f23dd-a133-4c82-9b19-122222222222/iec-60359-2001>

Son objet est de fournir des méthodes assurant une homogénéité dans la spécification et la détermination des incertitudes des appareils visés. Toutes les autres prescriptions nécessaires ont été réservées à des normes de produit de la CEI relatives à des types d'équipements particuliers tombant dans le domaine d'application de la présente norme.

Par exemple, le choix des caractéristiques métrologiques et de leurs plages, ainsi que des grandeurs d'influence et de leurs plages spécifiées en exploitation, est réservé aux normes de produit de la CEI.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050-300:2001, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Mesures et appareils de mesure électriques et électroniques – Partie 311: Termes généraux concernant les mesures – Partie 312: Termes généraux concernant les mesures électriques – Partie 313: Types d'appareils électriques de mesure – Partie 314: Termes spécifiques selon le type d'appareil*

ISO/CEI GUIDE EXPRES:1995, *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure*

ELECTRICAL AND ELECTRONIC MEASUREMENT EQUIPMENT — EXPRESSION OF PERFORMANCE

1 Scope and object

This International Standard applies to the specification of performance, with primary reference to industrial applications, of the following kinds of electrical and electronic equipment:

- indicating and recording instruments which measure electrical quantities;
- material measures which supply electrical quantities;
- instruments which measure non-electrical quantities using electrical means, for all parts of the measuring chain which present electrical output signals.

This standard applies to the specification of performance of instruments operating in steady-state conditions (see 3.1.15), usual in industrial applications.

It is based on the methods expounded in GUM for expressing and evaluating the uncertainty of measurement, and refers to GUM for the statistical procedures to be used in determining the intervals assigned to represent uncertainty (including the way to account for non-negligible uncertainties in the traceability chain).

This standard does not address the propagation of uncertainty beyond the instrument (or the measuring equipment) whose performance is considered and which may undergo compliance testing.

The object is to provide methods for ensuring uniformity in the specification and determination of uncertainties of equipment within its scope. All other necessary requirements have been reserved for dependent IEC product standards pertaining to particular types of equipment which fall within the scope of this standard.

For example: the selection of metrological characteristics and their ranges, and of influence quantities and their specified operating ranges, is reserved for IEC product standards.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-300:2001, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Electrical and electronic measurements and measuring instruments – Part 311: General terms relating to measurements – Part 312: General terms relating to electrical measurements – Part 313: Types of electrical measuring instrument – Part 314: Specific terms according to the type of instrument*

ISO/IEC GUIDE EXPRES:1995, *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme internationale, les définitions suivantes sont applicables.

Un mot entre parenthèses dans le titre d'une définition est un qualificateur qui peut être omis s'il n'y a pas de risque de confusion avec un autre terme semblable. Lorsque deux termes peuvent être employés indifféremment pour une même définition, ils sont séparés par «ou». Les termes figurant en italique dans une note sont des termes nouveaux définis par le contexte.

La plupart des définitions sont reproduites, ou adaptées, avec les notes qui s'y rattachent, de la Partie 311 de la CEI 60050-300 (Vocabulaire Electrotechnique International – VEI). Etant donné que seuls sont utilisés les termes appartenant à l'approche par l'incertitude, les notes du VEI indiquant que ce terme est employé dans cette approche ont été omises. Lorsque de telles définitions sont à la fois extraites du Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie (VIM), cela a été indiqué. Dans certains cas, des notes ont été ajoutées pour les besoins spécifiques de la présente norme.

3.1 Définitions de base

3.1.1

mesurande (grandeur mesurée)

grandeur faisant l'objet de la mesure, évaluée dans l'état où se trouve le système mesuré pendant la mesure elle-même

NOTE 1 La valeur que prend une grandeur objet de la mesure, quand elle n'a pas d'interaction avec l'appareil de mesure, peut être appelée *valeur non perturbée* de la grandeur.

NOTE 2 La valeur non perturbée et l'incertitude associée ne peuvent être calculées que par le biais d'un modèle du système mesuré et de l'interaction de la mesure, en connaissance des caractéristiques métrologiques propres à l'appareil, que l'on peut appeler *charge instrumentale*. 60359:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/386f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>

3.1.2

(résultat d'une) mesure

ensemble de valeurs attribué à un mesurande, comprenant une valeur, l'incertitude correspondante et l'unité de mesure
[VEI 311-01-01, modifié]

NOTE 1 La valeur milieu de l'intervalle est appelée valeur (voir 3.1.3) du mesurande et sa demi-largeur incertitude (voir 3.1.4) [VEI, modifié].

NOTE 2 La mesure est reliée à l'indication (voir 3.1.5) de l'appareil et aux valeurs de correction obtenues par étalonnage [VEI, modifié].

NOTE 3 L'intervalle peut être considéré comme représentant le mesurande, à condition qu'il soit compatible avec toutes les autres mesures du même mesurande [VEI, modifié].

NOTE 4 La largeur de l'intervalle, et par suite l'incertitude, ne peut être donnée qu'avec un niveau de confiance déterminé (voir 3.1.4, note 1) [VEI, modifié].

3.1.3

valeur (de mesure)

élément milieu de l'ensemble défini pour représenter le mesurande

NOTE La valeur de mesure n'est pas plus représentative du mesurande que n'importe quel autre élément de l'ensemble. Elle n'est retenue que pour des raisons de commodité d'expression de l'ensemble sous la forme $V \pm U$, où V est l'élément milieu et U la demi-largeur de l'ensemble, plutôt que par ses extrêmes. Le qualificateur «de mesure» est employé lorsqu'on l'estime nécessaire pour éviter une confusion avec la valeur lue ou indiquée.

3.1.4

incertitude (de mesure)

paramètre, associé à une mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs qui peut être attribuée au mesurande
[VEI 311-01-02, VIM 3.9]

NOTE 1 Ce paramètre peut être, par exemple, un écart type (ou un multiple de celui-ci), ou la demi-largeur d'un intervalle de niveau de confiance déterminé [VEI, VIM].

3 Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply.

A word between brackets in the title of a definition is a qualifier that may be skipped if there is no danger of confusion with a similar term. When two terms may be used interchangeably with the same definition, these are separated by "or". Terms in italics in a note are new terms defined by the context.

Most definitions are taken or adapted, together with their notes, from Part 311 of IEC 60050-300 (International Electrotechnical Vocabulary – IEV). As only terms pertaining to the "uncertainty approach" are used, IEV notes stating that the term is used in this approach were omitted. Where such definitions are simultaneously drawn from the International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM), this has been indicated. In some cases, notes have been added for the purposes of this standard.

3.1 Basic definitions

3.1.1

measurand

quantity subjected to measurement, evaluated in the state assumed by the measured system during the measurement itself

NOTE 1 The value assumed by a quantity subjected to measurement when it is not interacting with the measuring instrument may be called *unperturbed value* of the quantity.

NOTE 2 The unperturbed value and its associated uncertainty can only be computed through a model of the measured system and of the measurement interaction with the knowledge of the appropriate metrological characteristics of the instrument, that may be called *instrumental load*.

[IEC 60359:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/386f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/386f23dd-a133-4c82-9b19-cd1a2de10e84/iec-60359-2001>

3.1.2

(result of a) measurement

set of values attributed to a measurand, including a value, the corresponding uncertainty and the unit of measurement

[IEV 311-01-01, modified]

NOTE 1 The mid-value of the interval is called the value (see 3.1.3) of the measurand and its half-width the uncertainty (see 3.1.4) [IEV modified].

NOTE 2 The measurement is related to the indication (see 3.1.5) given by the instrument and to the values of correction obtained by calibration [IEV modified].

NOTE 3 The interval can be considered as representing the measurand provided that it is compatible with all other measurements of the same measurand [IEV modified].

NOTE 4 The width of the interval, and hence the uncertainty, can only be given with a stated level of confidence (see 3.1.4, NOTE 1) [IEV modified].

3.1.3

(measure-) value

mid element of the set assigned to represent the measurand

NOTE The measure-value is no more representative of the measurand than any other element of the set. It is singled out merely for the convenience of expressing the set in the format $V \pm U$, where V is the mid element and U the half-width of the set, rather than by its extremes. The qualifier "measure-" is used when deemed necessary to avoid confusion with the reading-value or the indicated value.

3.1.4

uncertainty (of measurement)

parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand

[IEV 311-01-02, VIM 3.9]

NOTE 1 The parameter can be, for example, a standard deviation (or a given multiple of it), or a half-width of an interval having a stated level of confidence [IEV, VIM].